(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. 6 C23C 14/04

(11) 공개번호 **특1999-0077817** (43) 공개일자 1999년10월25일

(21) 출원변호 (22) 출원일자	10-1999-0008233 1999년 03월12일
(30) 우선권주장 (71) 출원인	FR98/03152 1998년03월13일 프랑스(FR) 생-고병 비트리즘 윌러 로네
(72) 발명자	프랑스, 에프-92400 꾸르보보와, 아비ክ 달자스 18 미나미축또무 알본 오사파-호598-0023 오사카-사이마시 오노다이2-7-1 타다나카키요하루
(74) 대리인	일본 오사카-후591-8023 사카미-시 나카모쥬-죠6-998-3 문경진, 조현석
십시점구 : 없음	

(54) 금속산회물(틀)을 기초로 한층을 증착하기 위한 방법

显学

본 발명은, 기판 특히 투명한 기판(1) 상에 금속 산화물(물)을 기초로 한 연속 또는 불연속 총을 졸-겔 루트(sol-gel route)를 통하여 종착하기 위한 방법으로서,

- (a) 하나 미상의 금속 전구물질(precursor), 하나 미상의 킬레이트제(chelating agent)/안정화제 (stabilizing agent), 선택적으로 하나 미상의 용매 및/또는 하나 미상의 도펀트(dopant) 전구물질로부터 졸(sol)의 준비 단계,
- (b) 상기 기판(1)의 면들 중 한 면의 최소 부분 상에 상기 졸을 하나의 총으로 증착하는 단계.
- (c) 상기 기판(1) 상의 총으로 증착된 상기 줄의 최소 부분을 자외선으로 조사(irradiation)하는 단계,
- (d) 상기 자외선으로 조사된 적어도 바로 그 최소 부분의 졸에 대한 열 처리 단계를 적어도 포함하는 방법에 관한 것이다.

13 #F

£4

BAKE

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따라 연속 총을 증착시키기 위한 방법의 단계들에 대한 매우 개략적인 예시도.

도 2는 본 발명에 따라 불면속 총을 중착시키기 위한 방법의 단계들에 대한 매우 개략적인 예시도.

도 3은 졸(sol)의 금속 전구불질을 위한 킬레이트제의 회학구조와 금속 전구물질/킬레이트제 복합체의 예 시도.

도 4는 UV 선으로 조사되는 동안 줄 총의 UV선/가시광선의 흡수 스펙트럼도.

도 5는 본 발명에 따라 얻어진 불면속 SnO.를 기초로 한 층의 윤곽도.

<도면 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1: 기판

2 : 졸의 총

3 : 수지를 기초로 한 마스크

2' : 중합층

발명의 상세환 설명

발계의 목적

监督이 考하는 기술분야 및 그 분야의 증確기술

본 발명은 금속 산화물(들)을 기초로 한 총을 중착하기 위한 방법에 관한 것으로, 특히 최소한 약간의 전기 전도성이 있는 총을 중착하기 위한 방법에 관한 것이다. 본 발명은 보다 구체적으로는 총의 고유한 특성과 총의 두메로 인하며, 불투명한 총을 배제하지 않고도, 투명하게 되는 총에 관한 것이다.

본 발명은 특히 유리나 중합체(polymer)에 기초한 유기 기판 타입(organic substrate type)의 투명한 기판 상에 그러한 흥을 중착하는 것에 관한 것이다. 투명한 기판을 기초로 한 많은 제품들은, 예를 틀어 정전 방지 기능, 낮은 전기 전도도, 또는 기열 기능을 갖는 경우일 수도 있는 연속 교팅의 형태로 있는 흥들이나, 또는 주어진 때된 내에서 에청되는 불면속 코팅의 형태로 있는 그러한 흥을 사실 필요로 한다. 미것은, 예를 들어 양호하고 균일한 높은 해상도(resolution)를 갖는 도선 요소/전국을 필요로 하는 기판을 갖춘 경우, 즉 그 도전 전국들은 평면 소크란 타입의 방출 스크린의 유리 기판을 위한 전국일 수도 있으며, 또는 가열되는 윈도우, 안테나를 갖게 제공된 윈도우 또는 전자기파를 향하여 차폐막(shield)의 기능을 갖는 도전성 코팅을 갖는 창유리를 위한 도전성 요소의 머레이일수도 있다.

많은 증착 기술들이 이러한 타입의 층에 대하며 이미 연구되어왔다. 일명 소위 '플-겔(sol-gel)' 방법을 통하여, 금속 산화물 또는 실리콘 산화물을 기초로 한 층을 제조하는 것이 공지되어 있는데, 상기 원리는 유기 중합체의 합성과 유사하며, 금속 알콕시화물(metal alkoxide) 타입의 용액 내에서 분자 전구물질 (precursor)의 중합 반응(pplymerization)에 의해, 가수분해(hydrolysis)와 그후 대기 온도에서의 점진적 인 축합(condensation)에 의해, 산화물 조직망(network)을 형성하는 단계로 구성된다. 마지막 단계에서의 열 처리는 얼머진 산화물의 층을 건조시키고 말도를 높이는 것을 가능하게 한다.

본 방법은 용도면에서 이주 유면성이 있으며 사용하기에 아주 간단하다는 점에서 유리하다. 그러나, 본 방법은 다수의 제한 요건을 포함한다. 따라서, 주머진 화학적 합성물에 대하여 최적인 총 성능 특성을 얻 는 것이 항상 가능하지는 않다. 더욱이, 지금까지는, 불연속 패턴을 갖는 총이 요구되더라도, 독립적인 방법을 사용하여 그때 에창되어야 하는 연속 총만을 얻는 것이 가능하였다.

监督이 이루고자 하는 기술적 과제

그러므로, 본 발명의 목적은 더 높은 성능을 갖는 총 및/또는 연속 또는 불연속 중 어느 하나인 총을 얻는 것을 특히 가능하게 해주는 졸실 루트에 의해 금속 산화물(들)을 기초로 한 총을 합성하기 위한 개선된 방법을 제공함으로써 이러한 단점을 보완하는 것이다.

본 발명의 목적은 '우선 특히 투명한 타입의 기판 상에 금속 산화물(물)을 기초로 한 연속 또는 불연속 총 을 돌-겔 루트를 경유하여 중착시키기 위한 방법이다. 본 방법은,

- (a) 하나 이상의 금속 전구물질(precursor), 하나 이상의 킬레이트제(chelating agent)/안정화제 (stabilizing agent), 선택적으로 하나 이상의 용매 및/또는 하나 이상의 도판트 전구물질로부터 출(sol)의 준비 단계,
- (b) 상기 기판의 면들 중 한 면의 최소 부분 위에 총으로서의 상기 졸을 증착하는 단계,
- (c) 상기 기판 상의 총으로 충착된 상기 졸의 최소 부분을 자외선으로 조사(irradiation)하는 단계,
- (d) 상기 자외선으로 조사된 적어도 바로 그 최소 부분의 졸의 열 처리 단계를 적어도 포함하는 방법에 관한 것이다.

본 발명의 견지에서 본 '불면속' 총이라는 용어는 연속 총으로 시작하여 에청에 의해 통상 얻어지는 총들 과 같이, 주어진 패턴으로, 직접적으로 연속이 아닌 형태로 얻어진 총을 의미하는 것으로 파악하면 된다.

간단하게 하기 위하여, 전술한 방법의 모든 단계에서, 다만 '폴'의 형성과 사용은 '폴'겔 방법을 사용하는 현지의 분야에서와 같은 용어를 사용하여 언급될 것이다. 그러나, 일단 기판 상에 총으로 증착되면, 이 '폴'은 '폴에 포함되어 있는 여러 가지 화학적 종(species)들 사이의 반응에 의하여 일어나는 점성의 변 경으로 겔로 변환될 수 있다는 것은 당업자들에게는 명확하다.

본 발명의 방법을 실시하는 일방법에 따라, 조사 단계(irradiation phase)(c)는 n회(n≥1) 반복된다.

제 1단계를 배제하지 않는, 본 방법을 실시하는 다른 방법에 따라, p번($p \ge 1$) 반복되는, 열 처리단계(d) 가 있다.

이리하며 선호되는 변형은 최소한 조사 단계(c) 및/또는 최소한 열 처리 단계(d)가 (조사 단계와 열 처리 단계 사이의 다른 처리 단계 사이의 다른 처리 단계를 삽입하는 가능성을 배제함이 없이) 조사 단계(들) 와 열 처리 단계(들)를 교변하기 위하며, 한번 반복된다는 데에 있다. (또한 첫 조사 단계(c) 전에 열 처리 단계를 실행하는 것도 가능하다).

사실, 본 발명의 방법의 단계를((a),(b), 및 (d))의 원리는 표준 종-겔 방법에서 일반적으로 발견되는데, 왜니하면 이 방법은 겔로 전환되며 또한 열 처리에 의해 최종 산화물로 밀도가 높아지는 졸의 중착에 의지하고 있기 때문이다. 따라서, 본 발명은 자외선(이하 UV 라 지청됩)으로 폴 종을 조시하는 단계를 본 방법 내로 삽입하는 것은 그 총이 합성되는 방식을 상당히 변형시킨다는 것을 발견하게 하였다: 이것은 UV 선이 한편으로는 금속 전구물질과, 다른 한편으로는 폴 내에 포함된 안정화제/킬레이트제 사이에 형성되는 경향이 있는 착물(complex)의 불안정(destabilization)을 촉진한 것 같기 때문이다. 이리하여 이 불안정은 금속 전구물질의 제어된 예비 중합 반응(prepolymerization)을 야기하기도 한다.

그러므로, UV 선에 대한 이 예기치 못한 영향은 본 발명의 범주 내에서, 특히 그로부터 이익을 끌어 낼수 있도록 하는 두 가지 다른 방식으로 개발될 수 있게 하였다: 만약 연속인 금속 산화물을 기초로 한 총을 얻기를 희망한다면, 줄의 전체 총 상에 UV 선의 조사 단계나 단계들(c)과 열 처리 단계나 단계들(d)을 실행하는 것이 가능하다. 그후, UV 선으로 상기 총의 중합 반응을 보다더 잘 제어하는 것이 그러므로 매우 유리하고, 또한 그리하며 최소한 몇몇 경우에는 주머진 화학적 졸 합성물에 대하며 상기 총의 어느 정도 최종 특성을 합상시키는 것 특히 전기적으로 더 도전성이 있게 만드는 것이 가능하다는 것이 밝혀져

왔다. 또한 UV 선에 대한 노출은 총을 제조하기 위한 방법을 과도하게 복잡하게 하지 않고도 산화물의 결 정화 온도에 영향을 줄 수 있다는 것이 관측되었다.

만약 주어진 패턴을 갖는 불면속 총을 얻는 것을 희망한다면, UV 선에 대한 노출은 상기 총을 에칭하는 예비 절차(posteriori)를 갖지 않고도, 직접적으로 그러한 총을 얻는 것이 가능하게 해주었다. 이것은 단계(c)나 최소한 하나 이상의 단계들(c) 동안에, UV 선으로 졸 총을 전체는 아니더라도 산화물을 증착시키기를 원하는 기판의 영역에 대응할 수 있는 영역 내에 선택적으로 조사하는 것이 가능하였기 때문이다. 따라서, 조사되지 않는 영역에서, 금속 전구물질이 안정적으로 본질적으로는 착물의 형태로 차단된(blocked) 상태로 남아 있는 동안, 국부적인 영역 내에 상기 졸을 예비 중합(prepolymerize)시키는 것은 가능하다. 사실, 아래에서 설명되어지는 바와 같이, 졸의 조사되지 않는 영역은 그후 상대적으로 심게제기를 수 있어서, 예비 중합되어 조사된 영역만을 남기게 되는데, 그때 상기 줄이 조사되는 선택적 방법에 위하여 결정되는, 희망하는 패턴을 갖는 불면속 총을 얻기 위하여 총분히 열적으로 종래의 방법으로 경화시킬 수 있다.

미러한 선택적 조사 방식은 여러 가지 방법으로 실행될 수 있다. 제한하지 않는 방법 내에서, 상기 졸 층으로 제공되는 기판의 면 상에 또는 만약 기판이 W 선에 본질적으로 투명한 재질로 제조된다면, 그 기판의 반대면 상에, 상기 기판에 대하여 상대적인 운동을 하는, 복사선을 채널링(channeling)할 수 있는, 상기 기판을 배추는, UV 선의 소스를 사용하는 것은 특히 가능하다.

선택적인 조사(irradiation)를 얻기 위한 다른 방법은, 상기 졸 총과 상기 UV 선의 방출 소스 사이, 여기 에서는 바로 상기 졸 총 위에 또는 기판이 UV선에 투명하다면 기판의 반대면 상에, 마스크(mask)를 삽입 하는 것이다.

상기 마스크는 상기 졸 총으로부터 어느 정도의 거리를 두고 설치될 수 있고, 상기 UV 소스는 졸 총 상에 UV 선이 바람직하게 투사하도록 상기 마스크에 대하며 적절히 배향된다. 그러므로, 소정의 거리에 있거나 또는 유리 기판의 마스크를 하지 않은 면이 상기 졸 총과 접촉하여 있도록, 상기 줄 총 위에 놓여지는, 유리 기판과 같이 UV 선에 투명한 기판 상에, 예를 들어 마스크를 코팅하는 것은 가능하다.

또한 상기 마스크는 상기 줄 총과 직접 접촉이 일어날 수 있으며, 그 때 상기 마스크를 균일하게 지지하도록 하는데 충분한 점성을 갖도록 하기 위하며 약간 상기 총을 미리 처리(예를 들어 아주 적당히 가열하는 것) 하는 것도 바람직하다.

요약하면, 선택적인 UV 선 조사 단계는 다음의 단계(상기 졸은 미미 겔의 농도를 가졌다고 생각한다), 즉 ① 상기 겔 총 위에 놓여지는 제 2 유리 기판 상에 상기 마스크의 상기 졸 총 위 또는 상기 졸 총 가까이 에서의 증착 단계와,

- ② 상기 마스크를 통하며 UV 에 의해 상기 겔 총의 선택적인 조사 단계와,
- ③ 상기 마스크의 제거 단계와,
- ④ 상기 조사 단계 동안 마스킹되는 상기 겔 총 영역의 제거 단계를 포함할 수 있다.

(만약 몇몇 선택적인 조사 단계가 본 방법 내에 제공된다면, 단계(3) 및/또는 단계(4)는 하나 이상의 단계 특별히 마지막 단계, 및 단계 각각에 대해서가 아닌 단계 동안에만 실행될 수 있다는 것은 물론이다.)

상기 마스크는 특히 마스크의 화학적 성질에 따라 여러 가지 방식으로 제거될 수 있다. 그 가장 간단한 방법은 만약 마스크가 상기 겔 총 위에 직접 중착되어 있다면, 기계적인 마찰을 사용하며 껍질을 벗김으 로써(peeling) 제거하는 것이다. 마스크가 상기 겔 총 위에 놓여 있는 다른 기판 위에 중착되어 있을 때 는, 상기 다른 기판을 간단히 제거하는 것으로 충분하다.

또한 마스킹된, 조시되지 않는 영역의 제거는 여러 가지 방식으로, 특히 화학적인 방법으로, 즉 적절한 일반적으로는 유기 용매나 용매의 혼합물에 용해시킴으로써 수행될 수 있다. 또한 상기 마스킹된, 조사되 지 않은 영역의 제거는 용매(들)의 전해조(bath) 내에 상기 기판을 잠기게 함(immersing)으로써, 상기 용 매(들)을 상기 졸 층 등에 스프레잉(spraying)으로써, 행굼 동작(rinsing)으로, 수행될 수 있다. 조시되 는 영역 그 자체들은 영역의 축합이 훨씬 더 명백(pronounce)하기 때문에 이러한 제거 처리에 저항할 것 이다.

본 발명에 따라 상기 졸을 준비하기 위한 단계(a)에서 사용될 수 있는 여러 가지 화학적 종들이 제한율 하지 않는 방식으로 이제 설명된다.

금속의 전구물질 또는 전구물질들은 할로겐화물(halid) 타입의 금속 염류(metal salts),유기 금속 화합물 및 금속 알콕시화물(alkoxide)로부터 유리하게 선택된다. 본 발명은 특히 주석 산화물을 기초로 한 총의 형성에 관한 것이기 때문에, 이리하여 다음에 나타나는 화합물, 즉 SnCl₂, SnCl₄, Sn-2-에틸헥사노에이트 (Sn-2-ethylhexanoate), 화학식 Sn(OR), 또는 SnR'(OR), 의 알콕시화물(R, R'는 주석 테트라이소프로폭사이드(tetraisopropoxide : Sn(O-i-Pr),)와 같은, 1C 내지 6C 의 탄소를 포함하는, 알퀼 타입의, 동일하거나 다른, 선형 기(linear radical)이거나 지류 기들(branched radical)이다)이 연급될 수 있다.

킬레이트재/안정화제는 케톤(ketone) 및/또는 에스테르 기능을 갖는 적절한 유기 분자, 특히 β-다이케톤 족(family of β-diketones)에 속하는 분자로부터 선택되는 것이 바람직하다. 언급될 수 있는 예로는 2,4-펜탄디온(2,4-pentanedione), 1-페닐-1,3-부탄디온(1-phenyl-1,3-butanedione) 및 에틸 마세토마세테 이트(ethyl acetoacetate)이다.

도펀트가 없는, 금속 산화물의 상기 총은 유전체 재질 처럼 행동하는 절면성이 있거나, 산화물 격자 내에 특히 산소 빈 자리(oxygen vacancies)가 있을 때는, 약간의 전도성이 있을 수 있다. 그러나, 상기 총에 만약 상대적으로 높은 전도성을 보장해주기를 원한다면, 상기 졸에 도펀트의 전구물질을 첨가함으로써 산 화물을 도우평하는 것이 필요하다. 이 도펀트은, 할로겐을 운반하는 전구물질이 마마도 예를 들어 할로겐 화되는(halogenated) 유기산, 특히 트리플루오르화 아세트산 (trifluoro- acetic acid)과 같은 풀루오르 화되는 유기산인, 할로겐일 수 있다. 도펀트은, 형성된 금속 산화물의 주요 금속을 대체할 수 있는 금속 일 수 있다. 만약 주석·산화물총을 도우평하기를 원한다면, 적절한 도펀트 금속이 주기율표의 Va 즉, 즉 그 전구물질이 금속 할로겐화물(예를 들어, SbCI, 또는 SbCI,)의 형태일 수 있는 비소(As)나 안티몬(Sb) 타입으로부터 선택될 것이다.

선택 용매는 본질적으로 유기 용매, 특히 에탄올이나 이소프로판올(isopropanol) 타입의 알코올 기능을 갖는 용매인 것이 바람직하다. 또한 예를 들어 소디움 수산화물(sodium hydroxide) 용액이나 암모니아수로 제조된 무기물(inorganic)일 수 있다.

마스크가 상기 홀 층의 선택적인 UV 조사 단계를 실행하는데에 사용되는 변형에서, 조사 단계는, 예를 틀 어 공지된 방법인 포토리소그래피(photolithography)로, 중착된 포토마소크(photomask) 타압의, 수지를 기초로 하도록 선택될 수 있다. 또한 상기 마스크는 앞에서 연급된 바와 같이, 유리 타입의 기판 상에 중 착될 수 있다.

상기 폴 중착 단계(b)는 그 두께 범위가 예를 들어 5 내지 1000mm 사이, 바람직하게는 10mm 이상의 두메를 갖는 균일한 두메로 폴 홍을 중착하게 해주는 임의의 공자된 기법으로 실행될 수 있다. [따라서, 상기 졸을 중착하는 것은 스핀 코팅 (spin coating) 방법, 담금 코팅(dip coating) 방법, 라미너 코팅 방법 (laminar coating), 스프레이 방법, 또는 롤러 코팅(roller coating)이나 메니스커스 코팅(meniscus coating)이라는 이름으로 공지된 방법으로, 가능하다.

상기 UY 조사 단계(들)(c)는, 상기 졸의 총 상에서, 약 150mW/cm 특히 100 내지 200mW/cm 사미로 측정된 광의 세기를 갖는, 300mm 주변에 특히 250 내지 360mm 사이의, 복사선을 주로 사용하는 것이 바람직하다.

상기 열 처리 단계(들)(d)는 최소한 100℃, 특히 200 내지 550℃ 사미에서 일반적으로 수행된다. 상기 온 도는 특히 기판이 유리로 제조되거나 유기 중합체를 기초로 한 경우라면 기판의 화학적 성질과 부합하게 하기 위하며 미 범위에서 조절될 수 있다.

또한 본 발명은 유리로 제조되거나 유기 중합체(들)를 기초로 한 투명한 기판, 또는 세리믹이나 비트로세라믹(vitroceramic) 재질을 기초로 한 기판 또는 실리콘을 기초로 한 기판 상에 상기 충돌의 중착에 대한 본 발명에 따른 방법의 응용에 관한 것이다.

또한 본 발명은 도우핑된 주석 산화물 즉 F.SnO₂, Sb.SnO₂ 또는 AstSnO₂ 타입의, 선택적으로 도우핑된 주석 산화물을 기초로 하거나, 또는 그밖에 주석이 도우핑된 인듐 산화물(Indium oxide: ITO)을 기초로 한 연속 또는 불연속 층의 증척에 대한 방법의 응용에 관한 것이다. 이리하며, 본 발명은 전기 전도성을 갖는 SnO₂를 기초로 한 에청된/패턴화된 층의 형성에 특히 매우 적합한 경우임이 밝혀졌다. 이제 지금까지, 이러한 층들은 특히 화학적으로 저항성이 있는 것으로 알려져 있기 때문에 증래의 화학적 에칭 기술을 사용하여 에청하는 것이 어려운 것으로 간주되었다. 또한 본 발명은 직접적으로 불연속 SnO₂를 기초로 한 층을 얻기 위한 방법에 관한 것이다. 그런 층들은 일반적으로 5 내지 1000mm 사이, 특히 최소한 10mm를 포함하는 두메를 갖는다.

마지막으로 본 발명의 주제는 여러 가지 분이에서 전도성 요소/전국 또는 정전 방지 코팅의 제조에 대한 본 발명에 따른 방법의 응용에 관한 것이다. 이 응용 분야는, 예를 들어 줄 효과(Joule effect)를 사용하여 가열되는 윈도우나 정전 방지 윈도우 또는 특히 자동차나 항공기에 장착하기 위한 안테나를 수용하는 윈도우를 위한 전도수 어레이를 제조하는 것을 목적으로 하는, 유리 제조 산업일 수 있다. 또한 본 발명에 따른 방법은, 예를 들면 공항 근처에 위치된 발당의 윈도우를 위한 전자기 파를 향하여 차폐막(shield)의 기능을 갖는 코팅을 제조하는데 사용될 수 있다. 또한 본 발명은 광전지 산업일 수 있다. 마지막으로 본 발명은, 예를 들어 평면 스크린 타입의 방출 스크린의 전면 또는 후면, 플라스마 스크린이라고 불리는 스크린, 또는 그밖의 택타일(tactile) 소크린, 및 좀더 일반적으로 복사선 특히 가시광선을 수산, 송산하며 또는 방출할 수 있는 스크린/윈도우의 타입을 제조하는 것을 목적으로 하는 전자 공학 산업일 수 있다.

또한 본 발명은, 전술하여 설명된 기판, 및 연속 또는 불연속/에칭되는 총을 특징으로 하는 기판, 금속 산화물(들)을 포함하는 기판, 및 전술한 방법에 따라 쫄-겔 루트를 경유하여 얻어지는 기판에 관한 것이다.

또한 본 기판은 추가적인 백막을 가질 수 있다. 바람직한 실시에에 따라, 상기 기판은 특히 유전체 재질 (예를 들어 TiO, ZrO, 또는 산화물과 같은 금속 산화물(돌), 산화카바이트(oxicarbide), 실리콘의 산화질 소화물(oxinitride) 또는 실리콘의 질소화물(nitride))로 제조되는 최소한 다른 박막(thin film)을 가진다. 상기 박막(불)은 본 발명에 따른 상기 총 이래에 위치된다. 또한 이 '하부 총(둘)'은 다른 증착 기술 (음국 스퍼터링(cathodic sputtering), CVD 등과 같은 진공 증착 기술)을 배제하지 않는, 폴-켈 루트를 경유하여 얻어지는 것이 바람직하다. 상기 박막은 10 대지 150nm 사이, 특히 15 대지 80nm 사이 또는 40 대지 70nm 사이에 포함되는 기하학적인 두페를 가질 수 있고 그 화학적 성질과 그 두페에 따라, 다른 역할(유리 기판으로부터 알카리 원소(alcaline element)를 향한 장벽, 즉 광학적 역할 또는 앵커링 (anchoring) 역할 등을 갖는 총)을 수행할 것이다. 그것은 연속적인 것이 바람직하나, 또한 에칭될 수 있다.

본 발명은 아래 도면으로 예시되는 제한받지 않는 예를 사용하여 좀더 상세히 설명될 것이다.

발명의 구성 및 작용

상세한 설명의 잔여 부분에서, 상기 사용되는 기판은 각각의 예에 따라 설명될 것이다. 상기 기판들은 표준 실러카-소다-라임(silica-soda-lime) 부유 유리(float glass) 기판들이거나 인용번호 제7059호 하에서 코닝(Corning)으로써 시판되는 타입의 알카리가 없는 유리(alkali-free glass) 기판이나, 또는 SiQ 나 실리콘 기판들 중 어느 하나미다.

또한 특히 전자 공학 분이에서 응용하기에 적합한 나머지 유리 합성물이 예를 들어 특허 W096/11887, W098/40320, 및 EP-854 117호에 서술된다.

모든 상기의 예들은 도우핑되지 않았거나 두메가 대략 100mm(10 내지 1000mm)인 불소나 만디몬으로 각각 의 경우에 구체화되어 도우핑된 산화물을 가초로 한 총의 중착에 관한 것이다.

본 발명에 따른 두 개의 졸 겥 충착 방법의 주요 단계는 도 1 및 도 2에서 개략적으로 도시되는데, 도 1 은 연속 층의 중착에 관하여 도시된 것이고, 도 2는 불면속 층의 중착에 대하여 도시된 것이다.

- → 제 1단계(a)에서, 규칙적이고 균일한 홀 총(2)을 갖는 기판(1)이 제공되는데, 상기 총의 합성물은 예에서 설명될 것이며, 그 총 합성물은 하나 미상의 주석 전구물질과 상기 총을 안정화시키면서, 또한 상기 금속 전구물질 분자들 사이의 반응이 너무 급속히 일어나 제어되지 않는 것을 피하기 위하여, 적어도 하나의 주석 전구물질과 주석 전구물질을 릴레이트화 하기 위한 작용제(agent for chelating)를 포함한다. 상기 졸은 건조시켜서 겔의 농도를 가지며, 상기 겔의 총은 굳게 된다.
- → 단계(b)에 따라, 상기 전체 총(2)은 일종의 광분해(photolysis)로 형성된 착물을 불안정하게 하는 UV 복사선에 노출되어, 금속 전구물질들 사이의 면쇄 반응으로 상기 총의 급속한 예비 중합 반응 (prepolymenization)을 일으킨다.
- → 미리하여 중합된 총(2')은 단계(c)에서 그후 무기 금속 산화물 구조만을 유지하기 위하여 치밀화를 미루도록 의도된 열 처리 단계로 진행되어야 한다.
- 도 2에 따르면, 주석 산화물을 기초로 한 총은 직접적으로 다음의 주어진 패턴으로 얻어진다.
- → 단계(d)는, 앞에서와 같이, 상기 가판(1) 상에 규칙적인 출 총(2)을 중착시키는 것으로 미루어져 있다.
- → 그후 단계(b)는 상기 총(2)과 접촉하고 있는 포토라소그래프에 의한 수지를 기초로 한 마스크(3)를 증착시키는 것으로 이루어지는데, 그 점성도는 적절한 방식으로 앞에서와 같은 방식으로 조절된다.
- → 단계(c')는 상기 총(2) 및 마스크(3)의 복합체를 W 선으로 조사하는 것으로 미루어진다. 상기 마스크 (3)가 상기 UV를 필터링하기 때문에, 영역(2') 만이 실제로 상기 UV 에 노출되고 복사피의 효과 하에서 '예배 중합 반응을' 한다.
- → 단계(d')는 상기 마스크(3)를 예를 들어 필링(peeling)으로써 제거하는 것으로 이루어지는데, 미리하며 조사되지 않은, 그리하여 밀도가 커지지 않고, 영역(2')와 같이 예비 중합되지 않은, 상기 총(2)의 영역(2'')이 노출된다.
- → 단계(e^{*})는 상기 조사되지 않은 영역(2^{*})을 제거하는 것으로 이루어지는데, 이는 적당한 유기 용매, 특히 알코올 기능을 갖는 유기 용매, 또는 소돔 수산화물 용액이나 암모니아수로 된 무가 용매로 상기 기 판(1)을 간단히 헹굼으로써 얻어질 수 있다.
- → 도시되지 않았지만, 마지막 단계는 금속 산화물로까지 그 농도를 완전히 밀접시키기 위하여 잔존하는 영역(2')을 열 처리하는 것으로 이루어진다. 상기 마스크(3)로 제공되는 패턴에 따른 패턴으로 에청된 총 이 그리하여 직접적으로 얻어진다.
- 표 1 의 일련의 예(1 내지 5)는 금속 전구불질로서 주석 테트라이소프로필레이트를 갖는 졸을 사용한다. 상기 졸들의 준비는 다음 방법으로 일어난다:
- ⇒ 주석 테트라이소프로팔레이트(Sn(O-iPr);)가 용매, 이소프로판을(i-PrOH)에서 용해된다.
- \Rightarrow 주석 전구물질을 위한 킬레이트제, 즉 도 3(a)에서 도시되고, 아세틸마세톤(AcAc)미라고 또한 불리는, 2,4-펜타디온(2,4-pentanedione)미나, 또는 도 3(b)에서 도시되고, 1-페닐-1,3-부탄디온(1-phenyl-1,3-butanedione)미라고 또한 불리는, 벤조일마세톤(BzAc)이, 예에 따라, 상기 용액에 참가된다.
- ⇒ 다음으로, 상계 졸의 점성도가 상기 졸을 얻기 위하며, 이소프로판을과 물(HeO)을 첨가함으로써 조절된다.

릴레이트제는 상기 주석 테트라이소프로필레이트를 안정화시킨다. 미리하며 아세틸아세톤은 도 3에서 도 시된 착물을 형성하기 위하며 주석 알콕시화물의 알콕시 그룹의 치환 반응으로써 상기 주석을 갖는 회학 결합을 형성한다.

마래의 표 1은, 5 개의 예 중 각각에 대하여, 주석 전구물질의 단위 몰당 볼 단위로 표시된, 상기 졸의 정확한 합성물을 나타낸다.

J' TT	-
<i>14</i>	- 61

	Sn(O−iPr)₁	i−PrOH	AcAc	BzAc	H₂O.
예 1	1	30	1		
예 2	1	30	. 2		
예. 3	1	30	1		2
예 4	1	30	2		2
예 5	1	50.		1	2

표 2의 알련의 예(6 H)지 9)는 주석 전구물질로서 주석 2염화물(SnCl₂)을 갖는 졸을 사용한다. 상기 졸의 준비는 다음 방법으로 수행된다.

- → 예(6 내지 9)에 대하여, SnCl₂와 아세틸아세톤의 혼합물은 1/20 물비로 준비되고, 그후 어느 것도 첨가되지 않던지(예 6). 또는 도펀트가 참가(예 7, 8, 9)되는데, 예 7의 경우에는 CF₄COOH, 예 8의 경우에는 SbCl₄, 예 9의 경우에는 SbCl₄, 의 도펀트가 0,1의 도펀트》SnCl₄ 물비를 갖게 참가된다.
- → 에 10에 대하여, SnCl₂ 및 에틴을의 혼합물은 1/20 몰비로 준비되는데, 그후 에틴을에서의 SbCl₂ 도편 트는 (0,06의 SbCl₂/SnCl₂ 몰비로) 첨가된다. 미지막으로, 에틴을에서의 이세탈이세톤은 0.4의 AcAc/SnCl₂ 몰비로 첨가된다.
- → 예(1 내지 5)에 따라 준비되는 상기 졸은 다음 방법으로 사용된다.
- ⇒ 상기 사용되는 기판은 크기가 20mm × 20mm이고 두께가 1mm인 SiO 기판이다.
- → 상기 5 개의 졸 각각은, 상기 졸 전해조 중에서 유리로부터의 제거율이 대략 0.20 또는 0.4mm/s인 비율로, 딥-코팅(dip-coating) 기법을 사용하며 유리 상에 두께가 대략 20 내지 500mm인 박막총으로 증착된다.
- ⇒ 급속하게겔의 농도를 추정하는, 5개의 졸 층을 갖게 제공되는 5개의 기판이 얻어진다.
- → 다음으로, 5개의 유리는 겔의 필름 위에 빛의 세기가 대략 150mW/ap이고, 파장이 250 내지 360m를 갖 군는 UM·복사선에 노출된다.
- ⇒ 다음으로 5개의 유리는 주석 산화물 총으로 상기 겔의 전환을 완성하기 위하여 100 와 500℃ 사이의 온도에서 열처리된다:

도 4는 에 5에 따른 상기 겔 총을 UV 에 노출하는 단계 동안에 상기 겔 총의 가시광선 및 UV 선메서의 흡 수량의 점진적인 변화를 도시한다. 335mm(Sn(-0-iPr),와 BzAc로 형성된 착물에서 $\pi - \pi *$ 전미에 대응하는 복사파) 주위에 초기에 관촉된 흡수 대역은 세기가 강하게 감소하고 조사 360초 후에는 거의 완전히 사라 진다. 그러므로, 상기 착물은 완전히 UV에 의해 분안정하게 수분후에 사라진다. 상기 겔의 두께는 상기 UV 조사 단계 동안에 대략 30% 만큼 감소된다.

이래의 표 2는 예 3의 경우에, 열 처리 단계의 마지막 단계를 수행하는데 사용되는 온도(T(♡))의 함수로 얻어진 장기 SnO. 층의 S/cm 단위로 전기 전도도(▷(UV))의 값을 나타낸다. (예 3'는 예 3과 유사한 방법 으로 제조되나, 전술한 인용된 코닝 유리 기판 상에 제조된다.)

[# 2]				
예 3	Ţ	σ		
	100	0.9 × 10 ⁵		
	200	5.0 × 10 °		
	300	2.0 × 10 ⁻⁵		
	400	7.0 × 10 °		
	500	1.8 × 10°		
	600	4.4 × 10°		
阴 3	450 .	5.0 × 10 ⁴		

IT O

● 예(1a 내지 5a)에서, 예(1 내지 5)에서와 같은 동일한 출이 사용되나, 다만 실리콘 기판 상에 사용된다. 상기 겔을 UV에 노출하기 전에, 상기 겔들은 수분 동안 대략 50-100c에서 건조시킴으로 약간 경화되고, 마스크로 코팅된 유리 기판은 그 표면 상에 중착된다. 상기 마스크는 '테스트 타켓 USAF 1951'의 이름으로 컴퍼나 에드문드 사이언티픽 컴퍼나(the company Edmund Scientific Company)사에서 판매된다. 그 것은 폭이 대략 10 내지 20㎞ 인 평행한 때모양의 형태인데, 서로가 20 내지 50㎞의 거리만큼 떨어져 있다. (상기 겔을 미리 건조시키는 것은 상기 겔이 대략 10 유 s 의 충분한 점성에 도달하게 한다).

대략 100mm의 두께에 결쳐 매우 고도의 분해도를 갖는 상기 마스크의 패턴을 재생산하는 총들이 얻어진다. 미것은 예들 중의 하나에 대하며 표면 프로필로미터(surface profilometer)에 의해 얻어지고 촉정되는 상기 층의 프로필(profile)을 도시하는, 도 5에서 도시될 수 있다.

- 예(6 내지 9)에 따라 준비된 상기 졸은 다음 방법으로 사용된다.
- ⇒ 사용되는 상기 기판은 전술한 인용된 코닝 유리이다.
- ⇒ 기판 당 상기 졸 각각의 해나의 총은 스핀 코팅으로 중착된다.

- ⇒ UV 조사선은 10분 동안 예(1 내지 5)에 대하여 이전에 한 것과 같이, 수행된다.
- ⇒ 다음으로, 대략 5분간의 열 처리 단계가 이전의 것과 같이, 350 내지 550℃ 사이의 온도에서 수행된다.
- ⇒ 이것은 'BV' 조차 상태와 열 처리 단계를 교변함으로써 4번 반복되는데 전술한 비와 같은 동일한 온도 에서 1시간 동안 열 처리 단계에서 끝이난다.
- ⇒ 마지막으로, 상기 마지막 총의 고유 저항은 2개의 은 전금으로 측정된다.
- 표 3은 상기 예의 각각에 대하여 상기 총의 특성, 열처리온도(T(\circ)), 및 대응하는 고유 저항(ho)(ho \circ \circ)을 요약한 것이다.

[# 3]

			<u>-</u>			_
	T	350	400	450	500	550
예 6.	\$n0 ₂	1.2	2.6×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	2.3×10 ⁻¹	
OH 7	SnO₂(F)		2.4	7.0×10 ⁻²	2.9×10°	2.5×10 ⁻²
OH 8	SnO ₂ (Sb ¹¹¹)			1.1×10 ⁻¹	3.5×10 ⁻²	6.8×10 ⁻⁴
OH 9	SnO ₂ (Sb ²)			5.1	1.6×10	7.0×10 ⁻⁴

• 예 10에 따라 준비된 상기 출은 각 증착 후에 짧은 열 처리 단계를 갖는 스핀 코팅을 3번 함으로써 코팅 타입의 유리 기판 상에 증착된다. 다음으로, 이전과 같이, 그것은 10분 동안 W 조사선에 노출되고, 그후 350 내지 550°C 의 온도에서 1시간 동안 마지막 열처리 단계에 노출된다. 얼어진 충돌은 열처리 온도에 따라 1.5 × 10°9 8 × 10°9 Ω 여 사이의 고유 저항을 갖는데, 가장 낮은 고유 저항은 온도가 450°C 주위에서 얼어진다.

예(6 내지 10)은 패턴화된 총을 얻기 위하여 예(1a 내지 5a)에 대하여와 같이 이번에도 상기 마스크를 사용하여 반복될 수 있다.

299 S.T

결론적으로, 본 발명은 졸-갤 루트를 통하며 총들을 합성하는 새로운 타입에 관한 것으로, UV 처리를 포합하며 그 제조 공정을 더 효율적으로 제어하고 그 실제의 형성 동안에 고도의 경도에 대하여 알려진 것에도 불구하고 SnO.를 기초로 한 총을 원위치에 예정시키는 것을 가능하게 하는 새로운 타입을 발전시켰다.

(57) 경구의 범위

청구항 1

..즐-겔 루트(soltgel route)를 경유하여 기판(I) 특히 투명한 기판 상에 금속 산화물(들)을 기초로 한 연속 또는 불연속 총을 중착시키기 위한 방법에 있어서,

- (a) 하나 미상의 금속 전구물질(precursor), 하나 미상의 릴레미트제(chelating agent)/안정화제(stabilizing agent), 선택적으로 하나 미상의 용매 및/또는 하나 미상의 도펀트(dopant) 전구물질로부터 졸(sol)의 준비 단계,
- · · · · · · (b) 상기 기판(4)의 면뜰 중 한 면의 최소 부분 위에 총으로서의 상기 졸을 증착하는 단계,
 - : (c) 상기 기판(1) 상에 총으로서 중착된 상기 졸의 최소 부분을 자외선으로 조사(irradiation)하는 단계,
 - (d) 상기 지외선으로 조사된 바로 그 최소 부분의 상기 졸에 대한 열 처리 단계를 적어도 포함하는 것을 특징으로 하는 연속 또는 불연속 층을 증착시키기 위한 방법.

청구항 2

제 1항에 있어서, 상기 조사 단계(c)는 n회(n≥1) 반복되는 것을 특징으로 하는 연속 또는 불연속 총을 중착시키기 위한 방법

청구항 3

제 1항에 있어서, 상기 열 처리 단계(d)는 p회(p≥1) 단복되는 것을 특징으로 하는 연속 또는 불연속 총 을 중착시키기 위한 방법

청구항 4

제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서, 적어도 상기 조사 단계(c) 및/또는 상기 열 처리 단계(d)가 상기 조사 단계(들) 및 상기 열 처리 단계(돌)을 교변하기 위하며, 적어도 한번 반복되는 것을 특징으로하는 연속 또는 불연속 총을 중착시키기 위한 방법.

첨구항 5

제 1항 내지 제 4항 중 머느 한 항에 있어서, 상기 조사 단계(c)와 상기 열 처리 단계(d)는 금속 산화물을 기초로 한 연속층을 얻기 위하여 상기 기판(1) 상에 증착된 상기 졸 층 전체에 걸쳐 수행되는 것을 특징으로 하는 연속 또는 불연속 층을 증착시키기 위한 방법.

청구한 6

제 1항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 조사 단계(c) 또는 하나 미상의 상기 조사 단계(c)는 급속 신화물을 기초로 한 불면속/에칭된 총을 얻기 위하며 선택적으로 수행되는 것을 특징으로 하는 연속 또는 불면속 총을 중착시키기 위한 방법:

청구항 7

제 6항에 있어서, 상기 선택적 조사 단계는 상기 줄 총과 상기 자외선의 방출 소스 사이에 마스크(mask) 를 삽입합으로써 얻어지는 것을 특징으로 하는 면속 또는 불면속 총을 중착시키기 위한 방법

청구항 8

제 6항 또는 제 7항에 있어서, 상기 선택적 조사 단계(c) 또는 해나 이상의 상기 조차 단계는,

상기 출 총 위에 또는 상기 졸 총 가까이에 마스크를 증착하는 단계와,

상기 마스크에 걸쳐 상기 졸 총의 자외선 복사파로 조사하는 단계와,

상기 마스크를 제거하는 단계와,

상기 조사 단계 동안 마스킹되는 상기 줄 총의 영역을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 연속 또는 불면속 총을 중착시키가 위한 방법.

청구함 9

제 1항 또는 제 8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 전구물질(돌)은 할로겐화물(halide) 타입의 금속 염류(metal saits), 유기 금속 화합물 및 금속 일콕시화물(alkoxide)로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 연속 또는 불연속 총을 증착시키기 위한 방법.

청구항 10

제 9항에 있어서, 상기 금속 전구물질은 SnCl₂, SnCl₂, SnCl₂, Sn-2-메틸렉사노에이트(ethylhexanoate), Sn(OR), 또는 SnR (OR), (R 및 R'는 탄소를 포함하는 기(radical))의 형태로 있는 주석 전구물질인 것을 특징으로 하는 연속 또는 불연속 총을 중착시키기 위한 방법

청구한 11

제 1항 내지 제 10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 킬레미트제(들)/안정화제(들)는 케톤(ketone) 및/또는 에스테르 기능을 갖는 유기 분자, 특히 2, 4-펜탄디온(2,4-pentanedione)의 β-단이케톤(β-diketone), 1-페닐-1,3-부탄디온(1-phenyi-1,3-butanedione) 및 메틸 아세토아세테이트(ethylacetoacetate) 타입의 유기 분자로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 연속 또는 불연속 총을 중착시키기위한 방법.

청구항 12

제 1항 내지 제 11항 중 에느 한 항에 있어서, 상기 도판트 전구물질은 트리플루오로마세트산 (trifluoroacetic) 타입의 플루오르를 첨가한 유기산(fluorinated organic acid) 또는 SbCI, 나 SbCI, 타 입의 금속 할로겐화물로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 연속 또는 불연속 총을 중착시키기 위한 방법.

청구항 13

제 1항 내지 제 12항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 용매는 유기 용매, 특히 에탄울이나 이소프로탄을 (isopropanol) 타입의 알코올 기능을 갖는 유기 용매이거나, 무기 용매, 특히 소듐 수산화물(sodium hydroxide) 용액 또는 암모니아수물 포함하는 용매인 것을 특징으로 하는 연속 또는 불연속 총을 증착시 키기 위한 방법

청구항 14

제 7항 또는 제 8항에 있어서, 상기 마스크는 포토리소그래프(photolithography)에 의해 증착된 포토마스크 타입의 수지를 기초로 하거나, 유리 타입의 기판 위에 증착되는 것을 특징으로 하는 면속 또는 불면속총을 중착시키기 위한 방법.

청구항 15

제 1항 내지 제 14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 출(b)은 스핀 코팅(spin coating), 딥 코팅(dip coating), 라미너 코팅(laminar coating) 또는 스프레잉(spraying)으로써 중착되는 것을 특징으로 하는 연속 또는 불연속 총을 중착시키기 위한 방법

청구항 16

제 1항 내지 제 15항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 조사 단계(c)는 상기 졸 총에서의 세기가 바람직하게 는 100 내지 200mW/cm 사이이고, 250 내지 360nm 사이의 복사파를 사용하는 것을 특징으로 하는 연속 또 는 불면속 총을 증착시키기 위한 방법.

청구항 17

제 1항 내지 제 16항 중 머느 한 항에 있어서, 상기 열처리 단계(d)는 100℃ 이상, 특히 200 내지 550℃ 사이에서 수행되는 것을 특징으로 하는 면속 또는 불면속 총을 증착시키기 위한 방법.

청구항 18

기판(1), 특히 투명한 기판에 있어서,

금속 산화물(들)을 포함하며, 제 하상 내지 제 제7항 중 어느 한 항에 따른 상기 방법에 따른 출-겔 루트를 통하여 얼마지는, 연속 또는 불면속/에칭된 총(2)을 갖는 것을 특징으로 하는 투명한 기판.

청구항 19

제 18할에 있어서, 유리 또는 유기 중합체(polymer)(들)로 제조되는 투명한 기판, 또는 세라믹이나 비트로세라믹(vitroceramic) 재질을 기초로 한 기판 또는 실리콘을 기초로 한 기판인 것을 특징으로 하는 투명한 기판.

'청구항 20

제 18항 또는 제 19항에 있어서, 출-겔 루트를 통하여 얻어진 상기 면속 또는 불면속/에청된 총(2) 마래에 증착된, 특히 TiO., ZrO와 같은 금속 산화물, 또는 산화물, 산화카바이드(oxicarbide), 실리콘의 산화질소화물(oxinitride) 또는 질소화물(oltride)로 제조된, 적어도 또다른 박막총(thin layer)을 포함하는 것을 특징으로 하는 투명한 기판.

청구항 21

총을 증착시키는 방법의 적용에 있어서,

상기 유리 타입의 투명한 기판이나 유기 중합체(돌)를 기초로 한 투명한 기판, 세라믹이나 비트로세라믹 (vitroceramic)을 기초로 한 기판 또는 실리콘을 기초로 한 기판 상에 총의 중확에 제 1항 내지 제 17항 중 어느 한 항에 따른 중착 방법의 적용.

청구항 22

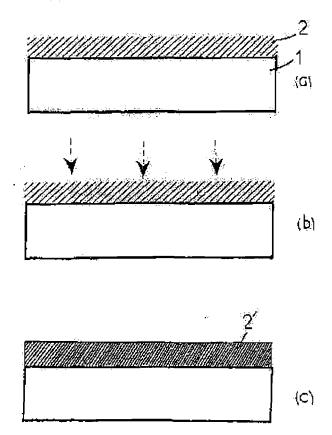
상기 중착 방법의 적용에 있어서,

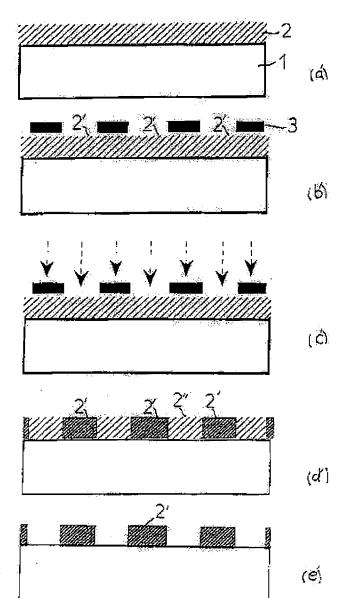
주석 산화물이나 도우평된 주석 산화물, 특히 불소형 할로겐(fluorine-type halogen)(F:SnO₂)으로 도우평된 주석 산화물(As:SnO₂)이나 안태몬으로 도우평된 주석 산화물(Sb:SnO₂)이나 안태몬으로 도우평된 주석 산화물(Sb:SnO₂), 즉 주기율표의 Va 즉의 금속으로 도우평된 주석 산화물을 기초로 한 연속 또는 불연속/에청된 총이나, 주석으로 도우평된 인듐 산화물(ITO)를 기초로 한 연속 또는 불연속/에청된 총을 증착하는 제 1 항 내지 제 17항 중 어느 한 항에 따른 적용.

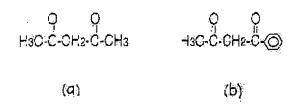
청구항 23

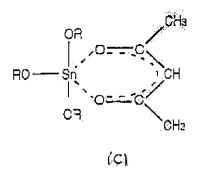
유리 제조 산업, 특히 가열되는 윈도우와 안테나를 갖는 윈도우를 위한 유리 제조 산업과, 전자 공학 산업, 특히 플라즈마 스크린과 같은 평평한 스크린 타입의 방출 스크린이나 백타일(tactive) 스크린을 위한 전자 공학 산업, 및 광전지 산업에서 전도성 요소/전도 전국 또는 정전 방지 코팅을 제조하는, 제 1항 내지 제 17항 중 어느 한 항에 따른 상기 방법이나 제 18항 내지 제 20항 중 어느 한 항에 따른 상기 기판의 적용.

ΞØ

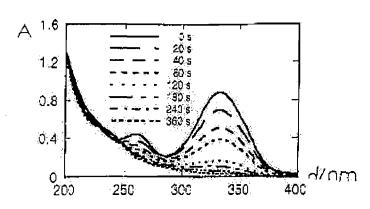








<u>504</u>



<u> 5245</u>

